# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

56-036132

(43) Date of publication of application: 09.04.1981

(51)Int.Cl.

H01L 21/30 // G21K 5/04

(21)Application number : 54-111529

(71)Applicant: JEOL LTD

(22) Date of filing:

31.08.1979

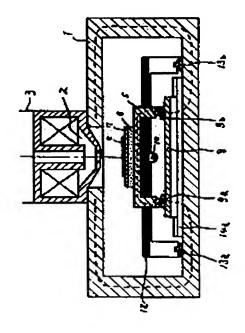
(72)inventor: WATANABE EIJI

## (54) SAMPLE SHIFTER FOR ELECTRON RAY EXPOSING DEVICE, ETC.

### (57) Abstract:

PURPOSE: To eliminate the deflection of electron beams by a method wherein a sample chamber formed by a ferromagnetic material and a sample stage, whose upper surface portion is formed by a high permeability material, are magnetically connected and a closed magnetic path is made up.

CONSTITUTION: A sample chamber 1 on which an electron optical camera 3 containing a projecting lens 2, other lens systems and an electron gun is placed is built up by a ferromagnetic material such as soft steel while a stage 5, to which a nonmagnetic holder 7 is attached through a high viscous material 6 such as Teflon and on which a sample 4 is set, a stage 8, guide rails 9, 14, etc. are formed by a high permeability material such as pure iron. Thus, a closed magnetic path shown in a broken line is made up, the deflection of electron beams is prevented even when a driving mechanism, etc. contain a ferromagnetic material, and exposure by the electron beams having higher speed and high accuracy can be conducted.



### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

個日本国特許庁(JP)

① 特許出願公告

#### 郵 (B2) 許 公

昭57-41814

1 Int.Cl.8 H 01 L 21/30 識別記号

庁内整理番号

**99**公告 昭和57年(1982) 9月4日

7131-5F

発明の数 1

(全4頁)

### **匈電子線露光装置等用試料移動装置**

(1)特

顧 昭54-111529

多田

頤 昭54(1979) 8月31日

**⊚**公

87356 - 36132

③昭56(1981) 4月9日

砂発 明 者 渡辺英二

昭島市中神町1418番地日本電子株 式会社内

①出 願 人 日本電子株式会社

昭島市中神町1418番地

69引用文献

開 昭55-165628(JP,A)

### 切特許請求の範囲

- 1 強磁性体で形成された試料室の中に2つのガ イドを介して試料を保持せる試料ステージを配置 し、とのステージを電子線軸に垂直な面内で移動 する装置において、前記試料ステージの上面及び この上面両端から夫々のガイドに至る面を高透磁 20 例が多い。 率材料で形成し、該ステージの上面部分と前記試 料室とが前記ガイド部或いはその近傍に設けた像 小空隙を介して閉磁路を構成する様にこのステー ジと試料室とを磁気的に接続したことを特徴とす る電子線路光装置等用試料移動装置。
- 2 前記試料ステージはX方向移動用とY方向移 動用とで分離している特許請求の範囲第1項記載 の電子線露光装置等用試料移動装置。
- 3 前記試料ステージは、鉛やテフロン等の高粘 性吸振部材を備えている特許請求の範囲第1項又 30 は第2項記載の電子線露光装置等用試料移動装置。 発明の詳細な説明

本発明は電子線露光装置等に使用する試料移動 装置に関するものである。

料を連続的に送る方式と基準観光区画毎に間歇的 に送る方式とが使用されている。前者は露光スピューテージ5が置かれている。このステージは純鉄や

ードは高いものの精度が低く、現在1~2 μ線巾 の露光で使用されている。とれに対し後者は露光 スピードは低いものの非常に高精度の露光が可能 で、現実にサブミクロンオーダーの露光精度が得 5 られている。従つて現在の超LSI製作用の電子 線露光装置用試料移動装置としては後者、つまり 間歇的移動方式を採用せざるを得ないが、より実 用的な装置としては高速性が要求されることにな

2

一方試料上における電子線の位置ずれの大きな 原因として試料周辺に存在する浮遊電磁界がある。 この電磁界はステージとレンズや試料室との相互 位置関係による僅かの作動域近傍の磁界変動によ つても変化するため、電子線の照射位置を狂わす 15 ことになる。

以上の様な問題を露光システムはかかえている ために従来はアルミニユームやその他の非磁性軽 金属によつてステージを軽量化して磁気的影響を 避けると共にステージ移動の高速化を計つている

しかし乍ら、この様なアルミニユーム等のステ ージでは駆動系接合部に充分な剛性が得られず、 ステージの移動精度に悪影響を与えることになる。 又との影響を除くために撒動部をはじめステージ 25 構造全般に鋼材を用いると、この鋼材の不連続な 配置により、僅かな残留磁性体からの好ましくな い変動浮遊磁界が生ずることになる。

本発明は以上の欠点を除去するもので、以下図 面に示す実施例に従つて詳述する。

第1図は主要部を示す斜視図、第2図はA-A 方向の断面図、第3図はガイド部の拡大断面図で あり、1は軟鋼等の強磁性体製の試料室を示す。 この試料室上には投影レンズ2、その他のレンズ 系(図示せず)や電子銃(図示せず)を含む電子 従来電子線露光装置の試料移動装置として、試 35 光学カラム3が載置されている。前記試料室の中 にはX方向へ試料 4を移動させるための第1のス .3

パーマロイ等の高透磁率材料で形成されており、 上面は試料移動範囲以上の面積をもち且つ平面状 に形成され、この上に鉛やテフロン等の高粘性吸 振部材 6 を介して非磁性の試料ホルダー7 が取り 付けられる。試料4はこの非磁性ホルダー7上に 5 造をもつステージであるにも拘らず電子線の偏向 セツトされ、従つて試料が直接磁性体(第1ステ ージ5)と接触することはない。前記第1ステー ジ5はY方向移動用の第2のステージ8上に設け られたガイドレール9a,9b上を移動可能であ り、又送りネジ10が螺合されており、との送り 10 且つ送りネジ10及び15は高透磁率材のステー ネジを試料室外に設けた駆動源1 1 により回転す ることにより該ステージをレール ga, gb K沿 つて移動させることができる。前記送りネジは実 際にはステージ5に螺合されず、このステージに 部に螺合しており、このガイドを介して第1ステ ージを移動させる。該ガイド12と第1ステージ とはY方向には擺動自在であり、又該ガイドは試 料室1の底面上にX方向に一致して置かれたガイ 2のステージ8及びガイドレール9a,9bも第 1のステージと同様高透磁率材料で形成されてお り、又該第2のステージはY方向に一致して試料 室底面に設けられた高透磁率材料製ガイドレール ジは送りネジ15が螺合され、試料室外に設けた 駆動源16によつて回転が与えられる。

この様な構成で駆動源11を駆動すると送りネ ジ1 Qが回転し、ガイド1 2がガイドレール13a, り第1のステージ5がレール9a,9b上を移動 し、試料4はX方向に移動する。又駆動源16を 駆動すると送りネジ15が回転し、第2ステージ 8がガイドレール14a,14bに案内されて移 動し、この第2ステージ上に載置された第1ステ 35 させるような高速移送の場合、該スージは大きな ージ5も一体的に移動し、試料4をY方向に移動 できる。尚とのY方向移動に際してはガイド12 が静止しており、第1ステージ5はとのガイドに 案内される形となる。

テージ8、ガイドレール9a,9b及び14a, 14 b は高透磁率材料で形成されているため、第 2図に点線で示す如く第1ステージ5、ガイドレ ール9a,9b、第2ステージ8、ガイドレール

1 4 a , 1 4 b 及び試料室 1 が一つの閉磁路を形 成することになる。従つてこれらの部材によつて 囲まれる空間、つまり試料室内部には、漏洩磁束 の発生は殆んどなく駆動機構の一部が強磁性体構 はなくなり、又従来のアルミステージにおける欠 点は一掃される。この際強磁性体を含む駆動系 10,11,15及び16はステージ8及びガイ ド12の働きにより、同一位置を保つことができ、

ジ5及び8による磁場シヤントの内側に置かれて いることが有効に作用する。

所で、実際の装置においてはガイドレールga, 9 b 及び14a,14 b と各ステージ 5 及び 8 と Y方向に一致して滑合されたガイド 1 2 の略中央 15 の接触部は移動を滑らかにするためにボールを用 いたころがり接触となす場合が多い。この様な場 合には第3図に示す如く、ステージ5及び8の端 部に高透磁率製の板17の一端を固定し、他端を ガイドレールga, gb, 14a, 14bの側面 ドレール13a,13bに滑合している。前記第 20 と僅かに間隙を保つて対向せしめることにより、 磁気抵抗を更に少く且つ、試料室空間への磁気漏 **徴の少い接続が行える。尚18はボールである。** 

以上の様な構成となすことにより、ステージは 鉄等の剛性をもつ材料で形成されるので、従来の 14a,14bに案内される。更に第2のステー 25 アルミステージなどのもつ欠点はなくなり且つ、 強磁性体を含んでいるにも拘らず、閉磁路が形成 され、駆動頭11や16は試料室の外に置かれ且 つ送りネジ10及び15は磁場シャントを構成す るステージ5及び8の下側に置かれるため、これ 13b上に移動する。このガイド12の移動によ 30 ら強磁性体を含む駆動源は高透磁率材でシールド されることになり、この駆動源からの変動する浮 遊磁場による電子線の不正な偏向はなくなり、従 つて髙精度露光が達成できる。

又ステージを例えば 0.1 秒位で1 ステツブ移動 加速度並びに加速変動に伴う衡撃を受け、振動を 生じやすいが、前述の如く、ステージ5に鉛やテ フロン等の高粘性吸性部材 6 が設置してあるので 該振動はこの部材により吸収・滅疫され、試料へ 本発明において、第1のステージ5、第2のス 40 の伝導は極めて少くなる。更に試料4はステージ 5上に直接置かれるのではなく、非磁性のホルダ - 7を介してセツトさせるので試料表裏面への磁 気影響は益々少くなる。

尚上記は本発明の例示に過ぎず種々の変更が可

能なととは論を俟たない。例えば部材5,8, 9a,9b,12,13a,13b,14a及び 146等を軟鋼等の安価な強磁性体で形成しても 良く、又これら部材の一部をステンレス鋼、モリ ブデン、

鋼等の非磁性体で形成しても良い。この場合、 部材5と8の表面は透磁性の良い材料で形成する ことが要求される。要は試料に対向するステージ の面が、高透磁率のものであれば良いわけである。

の全部若しくは一部は夫々の部材のガイドレール の受部まで及んでいることは言うまでもない。 更 に吸振部材6を第1ステージ5とホルダー7との 間に設けたが、ステージの一部にこの吸振部材を 取り付けた構造(例えば強磁性体、吸振部材、高 15

透磁率材のサンドイツチ構造)となしても良い。 更に又、この吸掘部材はステージ5のみならず、 ステージ8にも設け、各移動方向に吸振するよう になしても良い。

### 5 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す斜視図、第2 図はそのA-A断面図、第3図は一部の拡大断面 図である。

1 ……試料室、3 ……電子光学カラム、4 …… このとき部材5と8の高透磁率で形成される面 10 試料、5……第1ステージ、6……高粘性吸振部 材、1……試料ホルダー、8……第2ステージ、 9a,9b,13a,13b及U14a,14b ……ガイドレール、10及び15……送りネジ、 11及び16……駆動原、1.2……ガイド。.

